

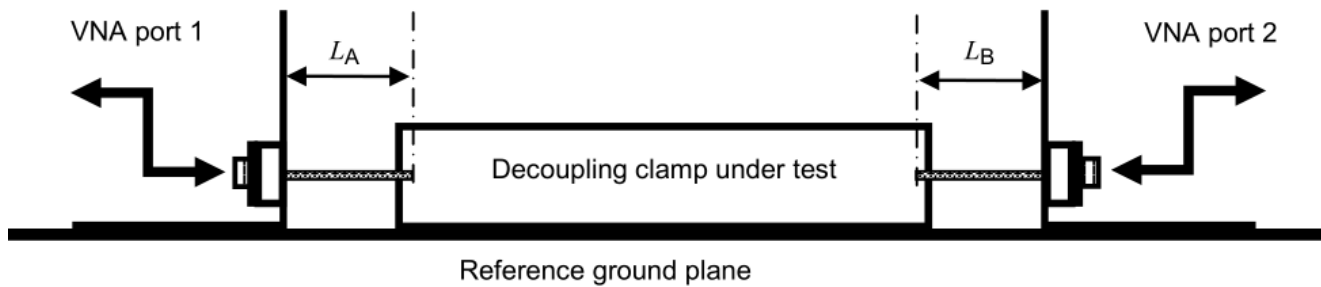
电磁干扰去耦夹 EMID 150K



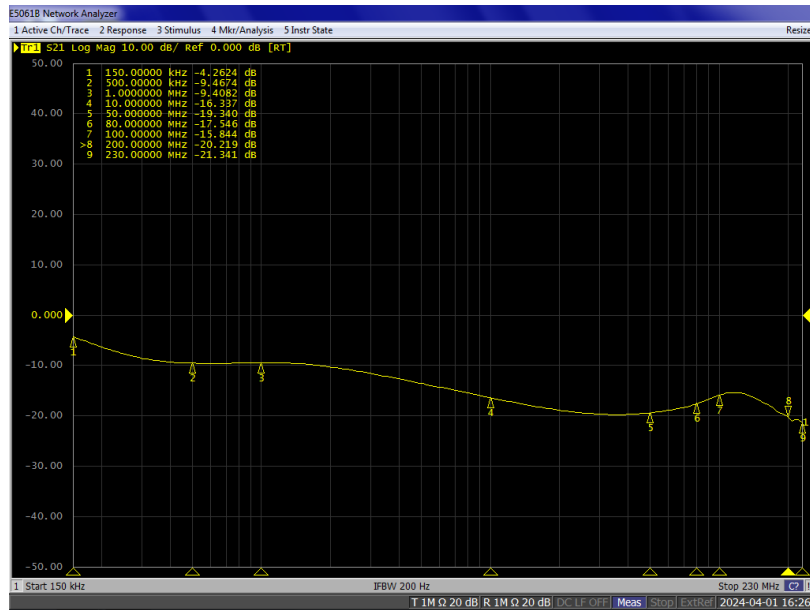
EMID 150K电磁干扰去耦夹用于射频场感应的传导骚扰抗扰度（GB/T 17626.6-2017、 IEC 61000-4-6-2013）测试中辅助设备端射频信号的去耦。可以对150 kHz-230 MHz信号进行有效衰减，保证辅助设备正常工作。本产品采用卡扣式结构，可以直接套在待去耦的线缆上，使用方便。同时去耦夹还具有与去耦线缆物理隔离的特点。

技术参数	
频率范围	150 kHz-230 MHz
衰减系数*	≥4 dB@150 kHz, ≥20 dB@230 MHz
可通过线缆直径	38 mm
尺寸	520 mm（长）×130 mm（宽）×120 mm（高）
工作温度	0°C~65°C
重量	7.5 kg

* 在附图所示的测试条件下得出。



附图：EMID 150K 电磁干扰去耦夹衰减系数测试原理框图





苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电 话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室
电 话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)
理想中心3栋1501室
电 话：028-65772800 028-85327800

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电 话：0755-86626661 86344313 86626625

西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电 话：029-68985077

